УДК 536.46:541.182

# ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ НАНОПОРОШКОВ СПЛАВОВ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ

А.П. Ильин, О.Б. Назаренко, Д.В. Тихонов, Г.В. Яблуновский

ФГНУ «НИИ высоких напряжений». г. Томск E-mail: labor14@mail2000.ru

Исследован фазовый и химический состав нанопорошков, полученных с помощью совместного электрического взрыва проводников из разнородных металлов (медь и алюминий, железо и алюминий) и из сплава медь-никель с различным содержанием никеля. Показана возможность получения следующих интерметаллидов: Cu₅Al₄, CuAl₂, FeAl, Fe₂Al₅, FeAl₃, Cu₃, Ni. Установлено, что повышение выхода интерметаллидов наблюдается при максимальном перемешивании компонентов, что достигается тесным контактом взрываемых проводников или использованием проводников в виде сплава.

## Введение

Развитие техники и технологий постоянно требует новых материалов с необычными физико-химическими и физико-механическими свойствами. В этом плане значительный интерес представляют собой интерметаллические соединения (ИМС) - стехиометрические соединения между металлами. Некоторые ИМС обладают полупроводниковыми и сверхпроводящими, особыми магнитными и каталитическими свойствами, высокой твердостью, жаростойкостью [1]. В последнее время интерес к интерметаллидам возрос у физиков-теоретиков в связи с обнаружением особенностей их кристаллической структуры — осей симметрии 5-го, 10-го порядка и т.д., что противоречит классическим представлениям кристаллографии. Проблема синтеза интерметаллидов в нанодисперсном состоянии является актуальной в связи с расширением областей их применения.

Обычно ИМС синтезируют путем длительного выдерживания расплавов металлов при определенных температурах [2] или используют метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). При этом получаются в лучшем случае грубодисперсные порошки интерметаллидов.

Технология электрического взрыва проводников (ЭВП) в инертных газах позволяет синтезировать ИМС и сплавы в нанодисперсном состоянии, что является существенным ее преимуществом. Процесс ЭВП характеризуется большой плотностью мощности энергии (> $10^{14}$  BT/c) и быстрым нагревом (> $10^7$  K/c) проводника до высоких температур (> $10^4$  K) [3]. При синтезе ИМС из разнородных металлов для метода ЭВП не является препятствием тугоплавкость отдельных исходных металлов и большая разница в их температурах плавления и кипения.

Ранее были исследованы морфология, фазовый состав и динамика окисления порошков, полученных в различных условиях электрического взрыва латунных проволочек [4]. Было обнаружено, что частицы этих порошков являются фазово-неоднородными: поверхность частиц была покрыта оксидом цинка, содержание более тугоплавкого компонента (меди) возрастало от периферии частиц к их центру. В соответствии с известной закономерностью ЭВП [5–7] увеличение введенной в провод-

ник энергии сопровождалось ростом дисперсности порошков и увеличением доли исходной  $\alpha$ -фазы латуни, обедненной цинком.

Целью данной работы являлось установление закономерностей синтеза нанопорошков (НП) интерметаллических соединений в условиях ЭВП, их дисперсности, фазового и химического состава.

#### Материалы и методики экспериментов

Сущность метода получения НП сплавов и ИМС при использовании проводников из разнородных металлов (пары медь и алюминий, железо и алюминий) заключается в том, что во взрывную камеру подаются заготовки из металлов, соединения которых предполагается получить, и проводится их совместный электрический взрыв в инертной среде. В процессе разлета продукты взрыва смешиваются и реагируют между собой. Совместные взрывы проводников одинаковой длины проводились при их параллельном расположении. В случае разных длин проводников взрывался «жгут», когда на одну или несколько проволочек из одного металла наматывались остальные с равномерным шагом намотки. В экспериментах изменялись: расстояние между проводниками при их параллельном расположении, соотношение масс взрываемых заготовок, энергия, введенная в систему проводников, и энергия дуговой стадии электрического взрыва.

Для исследования возможности образования интерметаллидов в условиях ЭВП из сплавов Cu-Ni использовались проводники диаметром 0,3 мм с содержанием никеля 45, 23, 12 и 6 мас. %. Образцы порошков получали при одном и том же зарядном напряжении, равном 24 кВ.

Взрывы проводились в среде аргона при давлении 200 кПа на опытно-промышленной установке, структурная схема которой показана на рис. 1. Анализу подвергали порошок, осевший в специальном сборнике и прошедший пассивацию в среде аргона с контролируемым напуском воздуха. При этом не допускалось разогрева образца. Процесс пассивации обычно заканчивался через 10 сут.

Фазовый и химический состав НП ИМС проводился с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3,0 с использованием  $CuK\alpha$ -излучения

трубки и методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на растровом электронном микроскопе JSM-840 в режиме микроанализа. Характерные размеры частиц определялись с помощью просвечивающего микроскопа ЭММА-4.

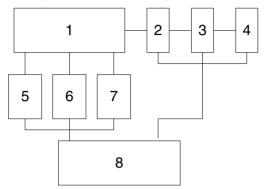


Рис. 1. Структурная схема опытно-промышленной установки: 1) взрывная камера с механизмом подачи проводника; 2) разрядник; 3) емкостной накопитель энергии; 4) зарядное устройство; 5) вакуумная система; 6) система заполнения установки рабочим газом; 7) устройство отделения продуктов взрыва от рабочей среды; 8) пульт управления

## Результаты и обсуждение

1. Система Си-АІ. Данные рентгенофазового анализа (РФА), микроанализа, а также сведения о размерах и форме частиц приведены в табл. 1. Согласно данным электронной микроскопии частицы нанопорошков имеют сферическую или сферическую с легкой огранкой форму. Дисперсность порошков находится в пределах от 0,02 до ед. мкм. Согласно данным просвечивающей микроскопии наблюдаются частицы трех видов - светлые; темные; с рыхлой поверхностью и более плотной центральной частью, с четкой границей раздела между ними. Слой рыхлой составляющей, вероятнее всего, связан с оксидно-гидроксидной оболочкой на поверхности частиц, образующейся при пассивации порошков в аргоне добавками воздуха. Наличие значительной доли оксида-гидроксида, по-видимому, связано с неустойчивостью полифазной системы, образовавшейся при ЭВП, т.к. возможно образование гальванопар, ускоряющих окислительные процессы при пассивации.

Соотношение Cu:Al в проводниках для образцов 1—4 составило 31,78:68,22 (ат. %), а для образца 5—22,54:77,46 (ат. %). Из результатов микроанализа (площадь зондирования образца 300 мкм²) следует, что поверхностные и приповерхностные атомарные слои частиц обогащены медью (67,29...75,94 ат. % по сравнению с 31,78 ат. % в исходных проводниках). Это можно объяснить явлением конкурентной диффузии Al к центру частицы в процессе ее охлаждения, которая происходит с поверхности. Микронные частицы (площадь зондирования 10 мкм²) имеют преобладающее содержание как одного, так и другого компонента (образцы 1 и 3, табл. 1). Субмикронные частицы (площадь зондирования

0,5 мкм²) имеют более однородный состав вследствие их формирования из паровой фазы и лучшего перемешивания компонентов. Низкое содержание меди в микронной частице (образец 3, табл. 1) по сравнению с частицами субмикронного диапазона объясняется случайным выбором и возможностью образования крупных капель размером до десятка мкм за счет конфигурационных концевых эффектов при ЭВП [8], что затрудняет перемешивание первичных продуктов взрыва и приводит к неоднородности состава конечных продуктов.

**Таблица 1.** Результаты микроанализа, фазовый состав и микроструктурные характеристики порошков, полученных при ЭВП в системе Cu-Al

|           | Расстояние между Си и<br>АI проводниками, мм | Состав пов                |                          |                           |  |
|-----------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| № образца |  | Общий анализ по-<br>рошка | Микронная частица        | Субмикронная ча-<br>стица | Фазовый<br>состав по<br>РФА                                    |
| 1         | 0  | Cu - 75,94<br>Al - 22,49  | Cu - 91,85<br>Al - 7,19  | Cu - 68,02<br>Al - 30,36  | Al, Cu,<br>Cu <sub>9</sub> Al <sub>4</sub>                     |
| 2         | 100  | Cu - 77,47<br>Al - 20,06  | Cu - 74,74<br>Al - 23,30 | Cu - 72,29<br>Al - 26,52  | Al, Cu   |
| 3         | 5  | Cu - 67,29<br>Al - 29,69  | Cu - 9,55<br>Al - 89,90  | Cu - 74,93<br>Al - 22,65  | Al, Cu,<br>Cu <sub>9</sub> Al <sub>4</sub> , CuAl <sub>2</sub> |
| 4         | 0  | Cu - 74,54<br>Al - 23,35  | Cu - 69,28<br>Al - 30,30 | Cu - 74,82<br>Al - 22,05  | Al, Cu,<br>Cu <sub>9</sub> Al <sub>4</sub> , CuAl <sub>2</sub> |
| 5         | 0  | Cu = 67,45<br>Al = 28,60  | Cu - 73,49<br>Al - 23,77 | Cu - 65,28<br>Al - 32,34  | Al, Cu,<br>Cu <sub>9</sub> Al <sub>4</sub> , CuAl <sub>2</sub> |

РФА дает интегральную картину образца при глубине зондируемого слоя несколько мм, тогда как методом РФЭС анализируется поверхностный и приповерхностный слои глубиной в несколько десятков А. Результаты РФА в зависимости от исходных параметров ЭВП – отношения энергии е, введенной в проводник до взрыва, к энергии сублимации материала проводника  $e_c(e/e_c)$ , отношения энергии дуговой стадии  $e_{\delta}$  к энергии сублимации материала проводника  $e_c$  ( $e_d/e_c$ ) и расстояния между алюминиевым и медным проводниками приведены в табл. 2. Из данных табл. 2 видно, что ИМС образуются при введенной энергии как менее энергии сублимации взрываемых проводников (образец 1, табл. 2), так и более энергии сублимации (образцы 3-5, табл. 2). Увеличение  $e/e_c$  (от 1,0 до 1,5) при одновременном увеличении  $e_a/e_c$  (от 1,2 до 6,0) приводит к увеличению относительного выхода Cu<sub>9</sub>Al<sub>4</sub> при неизменном выходе CuAl<sub>2</sub> (образцы 1 и 4, табл. 2). Увеличение расстояния между проводниками с 0 до 5 мм при введенной энергии, равной  $(1,4...1,5)e_c$ , и при  $e_d/e_c=6,0...6,1$  ведет к уменьшению выхода Си₀АІ₄ и к увеличению выхода CuAl, (образцы 3 и 4, табл. 2), а при расстоянии 100 мм ИМС в образцах не обнаружены (образец 2, табл. 2). При введенной энергии  $1,5e_c$  увеличение  $e_a/e_c$  способствует уменьшению выхода CuAl<sub>2</sub> (образцы 4 и 5, табл. 2).

**Таблица 2.** Состав продуктов, полученных при ЭВП в системе Си-AI

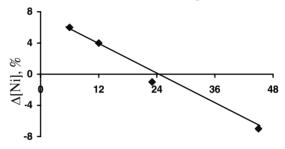
| № об-<br>разца | Расстояние<br>между Си и<br>Аl провод-<br>никами, мм | e/ec | $e_{\scriptscriptstyle A}/e_{\scriptscriptstyle C}$ | Интенсивности 100 %-ных рефлексов на рентгеновских дифрактограммах, % |       |                                 |       |
|----------------|--|------|---|---|-------|---------------------------------|-------|
|                |  |      |   | Al  | Cu    | Cu <sub>9</sub> Al <sub>4</sub> | CuAl₂ |
| 1              | 0  | 1,0  | 1,2   | 31,8  | 42,0  | 100,0                           | 23,9  |
| 2              | 100  | 1,4  | 6,0   | 31,0  | 100,0 | 1                               | 1     |
| 3              | 5  | 1,4  | 6,1   | 73,2  | 100,0 | 93,6                            | 26,4  |
| 4              | 0  | 1,5  | 6,0   | 39,0  | 30,7  | 100,0                           | 16,6  |
| 5              | 0  | 1,5  | 2,1   | 46,9  | 40,1  | 100,0                           | 44,2  |

2. Система Fe-Al. Железо и алюминий образуют интерметаллиды: FeAl<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>Al<sub>7</sub>, Fe<sub>2</sub>Al<sub>5</sub>, FeAl<sub>2</sub>, FeAl<sub>4</sub>, Fe<sub>3</sub>Al. В табл. 3 приведены условия взрыва, результаты рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и микроструктурные характеристики полученных нанопорошков. Согласно РФА фазовый состав продуктов ЭВП железных и алюминиевых проводников достаточно сложен и изменяется при окислении в воздухе, что затрудняет отнесение рефлексов на рентгенограммах к конкретным фазам. Вероятно, в продуктах ЭВП присутствуют несколько интерметаллидов: FeAl, FeAl<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>Al<sub>5</sub>, которые в воздухе окисляются уже при комнатной температуре. Согласно данным электронной микроскопии частицы образцов имеют сферическую форму, сильно агломерированы.

**Таблица 3.** Результаты микроанализа и микроструктурные характеристики порошков, полученных при ЭВП в системе Fe-Al

| зазца   | шение<br>ровод-<br>ат. % | ,                     |                            | Состав поверхности частиц,<br>ат. % |   |                                  | Размер  |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------|
| № образца<br>Соотношение<br>АI/Fе в провод-<br>никах, ат. % | e/e <sub>c</sub> e       | $e_{\rm A}/e_{\rm c}$ | Общий<br>анализ<br>порошка | Микрон-<br>ная ча-<br>стица         | Субми-<br>кронная<br>частица                  | частиц,<br>мкм                   |         |
| 1   | 86/14                    | 2,0                   | 0,2                        | Fe - 40,3<br>W - 5,9                | Al - 37,6<br>Fe - 60,5<br>W - 1,0<br>Cu - 0,9 | Fe - 36,0<br>W - 4,3             | 0,023,0 |
| 2   | 86/14                    | 0,7                   | 1,3                        | Fe - 40,5<br>W - 3,1                | Al - 80,8<br>Fe - 18,1<br>W - 0,2<br>Cu - 0,9 | Fe - 33,9<br>W - 1,6             | 0,026,0 |
| 3   | 12/88                    | 1,2                   | 0,7                        | Fe - 94,4<br>W - 1,2<br>Cu - 1,1    |   | Fe - 95,9<br>W - 0,4<br>Cu - 1,1 |         |
| 4   | 24/76                    | 1,2                   | 0,5                        |                                     | Al = 3,5<br>Fe = 95,2<br>Cu = 1,1<br>Mn = 0,3 | Fe - 93,1<br>Cu - 1,3            | 0,024,0 |
| 5   | 24/76                    | 1,5                   | 2,0                        | Al – 4,4<br>Fe – 89.9<br>Cu – 5,74  | Cu - 2,5                                      | Fe - 59,7                        | 0,024,0 |

3. Система Си-Ni. РФА продуктов ЭВП из сплавов Cu-Ni с различным содержанием компонентов показал, что частицы содержат одну фазу – интерметаллид состава Сизя Ni. По данным РФЭС соотношение Cu:Ni в поверхностных и приповерхностных слоях частиц изменяется, причем для частиц, полученных из проводников из сплавов Си-Ni(6 %) и Си-Ni(12 %) содержание никеля увеличилось, а для сплавов Си-Ni(23 %) и Си-Ni(45 %) соотношение Cu:Ni уменьшилось (рис. 2). При соотношении Cu:Ni ~ 4:1, как в интерметаллиде, состав поверхности будет соответствовать данным РФА нанопорошков и соотношению Cu:Ni в исходном проводнике. При образовании интерметаллида и при обогащении ( $+\Delta[Ni]$ ) или обеднении ( $-\Delta[Ni]$ ) поверхностных слоев никелем избыточные количества меди, вероятно, находятся в центре частиц, и рентгеновское излучение после дифракции, по крайней мере, поглощается внешним слоем интерметаллида.



[Ni] в исходном проводнике, мас. %

**Рис. 2.** Изменение содержания никеля в поверхностных и приповерхностных слоях наночастиц от его содержания в исходных проводниках

## Выводы

- 1. При совместном электрическом взрыве проводников из различных материалов или при взрыве проводников из сплавов образуются интерметаллиды определенного состава. Полученные порошки полидисперсны, содержат фракцию наночастиц. Ранее неизвестных интерметаллидов для систем Cu-Al, Fe-Al и Cu-Ni не обнаружено.
- 2. Установлено, что наибольший выход интерметаллидов наблюдается при максимальном перемешивании компонентов первичных продуктов электрического взрыва, которое обеспечивается при тесном контакте взрываемых проводников. Поэтому целесообразно для получения с помощью электрического взрыва нанопорошков интерметаллидов использовать биметаллические проводники или сплавы.
- 3. Для изученных пар металлов увеличение введенной в проводник энергии и энергии дуговой стадии разряда приводит к росту выхода интерметаллидов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Итин В.И., Найбороденко Ю.С. Высокотемпературный синтез интерметаллических соединений. Томск: НИИ ПММ, 1989. 214 с.
- Ramakrishan K.N. Investigation of the effect of powder particles size distribution on the powder microstructure and mechanical properties of consolidated material made from a rapidly solidified Al-Fe-Cu alloy // Material characterization. – 1994. – V. 33. – № 2. – P. 129–134.
- 3. Бурцев В.А., Калинин Н.В., Лучинский А.В. Электрический взрыв проводников и его применение в электрофизических установках. М.: Энергоатомиздат, 1990. 288 с.
- Ляшко А.П., Савельев Г.Г., Тихонов Д.В. Морфология, фазовый состав и окисление порошков, полученных электрическим взрывом латунных проволочек // Физика и химия обработки материалов. 1992. № 6. С. 127—130.

- Котов Ю.А., Яворовский Н.А. Исследование частиц, образующихся при электрическом взрыве проводников // Физика и химия обработки материалов. 1978. № 4. С. 24–29.
- Kwon Y.S., Ilyin A.P., Tikhonov D.V., Nazarenko O.B., Yablunovskii G.V. Current status and future development of the electroexplosive technology // KORUS'2003: Proc. of the 7th Korea-Russia Intern. Symp. on Science and Technology. – Ulsan, 2003. – V. 1. – P. 175–178.
- Ильин А.П., Назаренко О.Б., Скоропад Л.В. Анализ способов повышения дисперсности электровзрывных нанопорошков // Физико-технические проблемы атомной энергетики и промышленности (Производство, наука, образование): Тез. докл. Междунар. научно-практ. конф. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – С. 102.
- Волков В.М., Шайкевич И.А. Изучение конфигурационных концевых эффектов при электрическом взрыве проводников // Известия вузов. Физика. – 1975. – № 7. – С. 138–139.